(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-19833 (P2001-19833A)

(43)公開日 平成13年1月23日(2001.1.23)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	F I				テーマコード(参考)		
C08L	63/00		CO8L	63/00			В	4 J O O 2	
							С	4M109	
C08K	3/00		C08K	3/00					
	3/04			3/04					
H01L	23/29		HO1L	23/30			R		
		審査請求	未請求 請求	項の数2	OL	(全	5 頁)	最終頁に続く	
(21)出願番	₱	特顧平11-191891	(71) 出顧人	-		√ 1. ±	t÷₽∆\$↓		
(22)出顧日		平成11年7月6日(1999.7.6)					株式会社	5番8号	
(22) 四眼日		十成11年7月6日(1999.7.0)	(72)発明者		• • • • • •	×ΩΩ/	114 1 H	3份0万	
			(化)光明有				11 O T II	5番8号 住友	
								5倍6号 住及	
			(20) SOUTH - 10	ペーク		体风	RATIN!		
			(72)発明者			ab m i	u o		
								5番8号 住友	
				ペーク	フイト	株式	会社内		
			1						

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 エポキシ樹脂組成物及び半導体装置

(57)【要約】

【課題】 二次的に生成するカーボンブラック凝集物を 大幅に減少することができるエポキシ樹脂組成物を提供 すること。

【解決手段】 エポキシ樹脂、フェノール樹脂、無機充填材、硬化促進剤、及び45μ叫以上が500ppm以下で、かつその最大粒径が500μm以下であるカーボンブラックを必須成分とするエポキシ樹脂組成物であって、全エポキシ樹脂組成物中に該カーボンブラックを0.1~1.0重量%含有することを特徴とする半導体封止用エポキシ樹脂組成物。

9/11/06, EAST Version: 2.1.0.14

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A)エポキシ樹脂、(B)フェノール 樹脂、(C)無機充填材、(D)硬化促進剤、及び (E) 45μπ以上が500ppm以下で、かつその最大粒径が500μm以下であるカーボンブラックを必須成分とするエポキシ樹脂組成物であって、全エポキシ樹脂組成物中に該カーボンブラックを0.1~1.0重量%含有することを特徴とする半導体封止用エポキシ樹脂組成物。

【請求項2】 請求項1記載のエポキシ樹脂組成物で半 10 導体素子を封止してなることを特徴とする半導体装置。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体装置内部でのインナーリード間、ワイヤー間のリーク性や導電性を防止するための半導体封止用エボキシ樹脂組成物及びこれを用いた半導体装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来より半導体装置を封止するためのエボキシ樹脂組成物には、カーボンブラックが使用されてきた。しかしながら、その主たる目的としては、硬化後の成形品を着色することであり、要求される成形品の色合いにより、カーボンブラックの種類と添加量を適宜決めて配合していた。この着色剤としてのカーボンブラックの平均粒径は、10~100nmと小さいものの、単体としては存在しなく、ある程度の数のカーボンブラックが凝集して存在しており、その凝集物の最大粒径は、銘柄によって異なるが0.1μm程度から最大5mm程度のものまでが混在しており、まちまちである。

【0003】一方、半導体封止用エボキシ樹脂組成物の 30 製造方法としては、通常エボキシ樹脂、フェノール樹脂、硬化促進剤、無機充填材、カーボンブラック、シランカップリング剤、シリコーンオイル等の各成分をミキサー等で乾式混合した後、ミキシングロール、コニーダー等で溶融混練しているが、得られたエボキシ樹脂組成物中には用いたカーボンブラックの凝集物が存在することがあり、近年の半導体装置のファインピッチ化に伴い、インナーリード間やワイヤー間の間隙が加速的に狭くなり、それらの間隙にカーボンブラックの凝集物が入 40 り、リーク性や導電性に問題が生じており、ファインピッチ化に対応可能なカーボンブラック凝集物に起因する不良の発生しないエボキシ樹脂組成物が要求されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、絶縁信頼性 に悪影響を及ぼすカーボンブラックの凝集物の大きさと その量に着目し、鋭意研究した結果、エボキシ樹脂組成 物に存在する二次的に生成するカーボンブラック凝集物 を大幅に少なくできることを見出し本発明を完成したも のである。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、(A)エボキシ樹脂、(B)フェノール樹脂、(C)無機充填材、(D)硬化促進剤、及び(E)45μ메以上が500ppm以下で、かつその最大粒径が500μm以下であるカーボンブラックを必須成分とするエボキシ樹脂組成物であって、全エボキシ樹脂組成物中に該カーボンブラックを0.1~1.0重量%含有することを特徴とする半導体封止用エボキシ樹脂組成物及び該エボキシ樹脂組成物で半導体素子を封止してなることを特徴とする半導体装置である。

[0006]

【発明の実施の形態】本発明に用いるエポキシ樹脂は、1分子中に2個以上のエポキシ基を有するモノマー、オリゴマー、ボリマーならば、特に限定されるものではない。例えば、ビスフェノール型エポキシ樹脂、ビフェニル型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂、オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂、ナフタレン型エポキシ樹脂、トリフェノールメタン型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエン変性フェノール型エポキシ樹脂、ドリアジン核含有エポキシ樹脂等が挙げられる。樹脂組成物の耐湿性向上のためには、不純物としてC1イオン、Naイオン等の不純物イオンが極力少ないことが望ましく、又硬化性の点からエポキシ当量としては、150~300g/eqが好ましい。

【0007】本発明に用いるフェノール樹脂は、1分子 中に2個以上のフェノール性水酸基を有するモノマー、 オリゴマー、ポリマーならば、特に限定されるものでは ない。例えば、フェノールノボラック樹脂、クレゾール ノボラック樹脂、ジシクロペンタジエン変性フェノール 樹脂、フェノールアラルキル樹脂、テルペン変性フェノ ール樹脂等が挙げられる。又硬化性の点から水酸基当量 としては、80~250g/e gが好ましい。本発明に 用いる無機充填材として、溶融シリカ、結晶シリカ、ア ルミナ等が挙げられる。無機充填材の配合量としては、 成形性と信頼性のバランスから、全エポキシ樹脂組成物 中60~92重量%が好ましい。本発明に用いる硬化促 進剤は、エポキシ基と水酸基の反応を促進するものであ ればよく、一般に封止材料に使用されているものを利用 することができる。例えば、1.8-ジアザビシクロ (5, 4, 0) ウンデセン-7、トリフェニルホスフィ ン、ベンジルジメチルアミン、2-メチルイミダゾール 等が挙げられる。

【0008】本発明に用いるカーボンブラックは、45 μm以上が500ppm以下で、かつその最大粒径が5 00μm以下で、全エポキシ樹脂組成物中に0.1~ 1.0重量%含有するものである。45μm以上が50 0ppmを越えるか、又は500ppm未満でもその最 大粒径が500μmを越えると、全エポキシ樹脂組成物

中のカーボンブラックの配合量が、0.1重量%でもリ ーク不良や導電不良等の絶縁信頼性に問題が発生する。 又、カーボンブラックの配合量が全エホキシ樹脂組成物 中1. 0重量%を越えると二次凝集物の発生確率が高く なり、リーク不良や導電不良等の絶縁信頼性に問題が発 生する。本発明に用いるカーボンブラックの45µm以 上の粒度は、Tyler標準篩325メッシュ(目開き 45μm)を用い、カーボンブラック約50gを精秤 し、水洗しながら篩い分けを行った後乾燥し、その篩い 残分とする。又最大粒径の測定方法は、形状が不定形で 10 あるため長辺方向の最大値を最大粒径とし顕微鏡観察に より測定した。本発明で用いるカーボンブラックは、前 記の特性を有するものであれば形状等について特に限定 されるものではないが、樹脂組成物中に均一に分散され るためには粉体が好ましい。又、これらの粒子は造粒さ れたものであっても容易にほぐれる形状のものであれば 特に問題はない。前記特性のカーボンブラックを用いる ことにより、樹脂組成物の製造時に二次的に生成するカ*

*ーボンブラック凝集物を大幅に減少できるので、この樹 脂組成物で封止された半導体装置内部の絶縁信頼性を向 上することができる。

【0009】本発明は(A)~(E)成分を必須とする が、これ以外に必要に応じてシランカップリング剤、難 燃剤、難燃助剤、離型剤、及びシリコーン系や合成ゴム 系の低応力剤等の種々の添加剤を適宜配合しても差し支 えない。又、本発明のエポキシ樹脂組成物を製造するに は、(A)~(E)成分及びその他の添加剤をミキサー により混合した後、更に熱ロールやニーダー等で溶融混 練し冷却後粉砕して封止材料とすることができる。本発 明の樹脂組成物を用いて、半導体素子を封止し、半導体 装置を製造するには、トランスファーモールド、コンプ レッションモールド、インジェクションモールド等の成 形方法で硬化成形すればよい。

[0010]

【実施例】以下、本発明を実施例にて具体的に説明す

実施例1

オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂(軟化点62℃、エポキシ当量2 00) 150重量部 フェノールノボラック樹脂(軟化点95℃、水酸基当量100) 80重量部 臭素化エポキシ樹脂 (臭素含有量49重量%、軟化点70℃) 20重量部 溶融シリカ粉末 700重量部 三酸化アンチモン 10重量部 5重量部 カルナバワックス シリコーンオイル 5重量部 シランカップリング剤 3重量部 1,8-ジアザビシクロ(5,4,0)ウンデセン-7(以下、DBUという) 3重量部

カーボンブラックA (45μm以上、200ppm。最大粒径140μm)

4 重量部

をミキサーにて常温混合し、80~110℃で二軸混練 機により混練し、冷却後粉砕し、成形材料とした。評価 結果を表1に示す。

【0011】評価方法

カーボンブラック凝集物:得られた成形材料をタブレッ ト化し、低圧トランスファー成形機にて175℃、7 0kg/cm²、120秒の条件にて成形し100¢ (厚み2mm)の成形品を得た。得られた成形品を粒度 (GRIT No. 180)の耐水研磨紙にて表面から 0.2~0.3mm研磨した面のカーボンブラックの凝 集物の数を数える。成形品の数は、10個。成形品10 個を観察し50~100 µmの凝集物が合計3個以上、 100 μmを越える凝集物が合計 1 個以上を不良と判定

外観色:成形品の外観を目視により検査し、斑状になっ ているもの、灰色のものを不良と判定した。

※【0012】実施例2~5

表1の処方に従って配合し、実施例1と同様にして成形 材料を得、同様に評価した。評価結果を表1に示す。 比較例1~4

表2の処方に従って配合し、実施例1と同様にして成形 材料を得、同様に評価した。評価結果を表2に示す。な お、実施例、比較例に用いたカーボンブラックの特性を 40 表3に示す。実施例1以外で用いた、エポキシ樹脂、フ ェノール樹脂の特性は以下の通りである。ビフェニル型 エポキシ樹脂(融点106℃、エポキシ当量195)、 ジシクロペンタジエン変性フェノール型エポキシ樹脂 (以下、DCPEという) (軟化点60℃、エポキシ当 量260)、パラキシリレン変性フェノール樹脂(軟化 点80℃、水酸基当量170)。

[0013] 【表1】

9/11/06, EAST Version: 2.1.0.14

5

	表1				
	実施例				
	1	2	3	4	5
オルソクレゾールノボラック型エボキシ樹脂	150				150
ピフェニル型エポキシ樹脂		70	70		
DCPE		1		70	
フェノールノボラック樹脂	80			30	80
パラキシリレン変性フェノール樹脂		60	60		
臭素化エポキシ樹脂	20	10	10	10	20
溶融シリカ粉末	700	900	900	800	750
三酸化アンチモン	10	5	5	10	10
カルナパワックス	5	3	3	3	5
シリコーンオイル	5	0	0	0	5
シランカップリング部	3	3	3	3	3
DBU	3	2	2	2	3
カーボンブラックA	4			1.4	8
カーポンプラックB		8			
カーポンプラックC			3		
カーボンブラック凝集物数 50-100 μm(個)	0	0	2	0	
カーボンブラック凝集物数 >100 µ m(個)	O	0	0	0	00
外假色	0	0	0	0	0

[0014]

* *【表2】

表2	2				
	比較例				
	1	2	3	4	
オルソクレゾールノボラック型エボキシ樹脂	150				
ピフェニル型エポキシ樹脂		70	70	70	
DCPE					
フェノールノボラック樹脂	80				
パラキシリレン変性フェノール樹脂		60	60	60	
臭素化エポキシ樹脂	20	10	10	10	
溶融シリカ粉末	700	1000	900	900	
三酸化アンチモン	10	5	5	5	
カルナパワックス	5	3	3	3	
シリコーンオイル	5	0	0	0	
シランカップリング剤	3	3	3	3	
DBU	3	2	2	2	
カーボンブラックA	13	0.8			
カーボンブラックD			3		
カーポンブラックE				3	
カーボンブラック凝集物数 50-100 μ m(個)	8	0	4	52	
カーポンプラック凝集物数 > 100 μ m(個)	1	0	0	7	
外観色	0	×	0	0	

【0015】 【表3】

	45μm以上、ppm	最大粒径	μm				
カーポンプラックA	200	140	_				
カーボンブラック日	50	100					
カーボンブラックC	380	140	_				
カーボンブラックロ	600	300					
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	4000	200					

%【0016】

【発明の効果】本発明によると、絶縁信頼性に悪影響を 及ぼす二次的に生成するカーボンブラック凝集物を大幅 に減少することができ、これで封止された半導体装置内 部の絶縁信頼性を向上できる。

*

フロントページの続き

(51) Int. Cl . ⁷

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

H01L 23/31

F ターム(参考) 4J002 CC04X CC05X CC07X CD04W CD05W CD06W CD07W CD13W CD20W CE00X DA038 DE146 DJ016 EN027 EU017 EU117 EW017 FA088 FD016 FD14X FD157 GJ02 GQ05 4M109 AA01 BA01 CA21 EA02 EB03 EB04 EB08 EB12 EC07